

#7
PATENT
8733.D6984
Brent
Haw
1/20

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of:

Yun Cheol JEONG, et al.

Serial No: **09/327,282**

Filed: **June 4, 1999**

For: **Method of Driving Liquid Crystal Panel
and Apparatus Thereof**

Art Unit: 2871

Examiner: TBA



TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

Asst. Commissioner for Patents
Washington, D.C. 20231

Dear Sir:

Enclosed herewith is a certified copy of each of Korean patent application Nos. 1998-24626, 1998-36335 and 1999-16409 which were filed June 27, 1998, September 3, 1998 and May 7, 1999, respectively, from which priority is claimed under 35 U.S.C. § 119 and Rule 55.

Acknowledgement of the priority document is respectfully requested to ensure that the subject information appears on the printed patent.

Respectfully submitted,
LOEB & LOEB LLP

Date: August 27, 1999
1155 Connecticut Avenue, NW
Suite 300
Washington, DC 20036-4306
Telephone: (202) 223-5700
Facsimile: (202) 721-4228

By: 

Song K. Jung
Registration No. 35,210
Attorney for Applicant(s)

BEST AVAILABLE COPY

대한민국 특허청
KOREAN INDUSTRIAL
PROPERTY OFFICE

별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

This is to certify that the following application annexed hereto
is a true copy from the records of the Korean Industrial
Property Office.

출원번호 : 1998년 특허출원 제36335호
Application Number

출원년월일 : 1998년 9월 3일
Date of Application

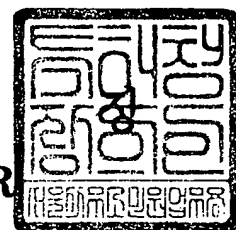
CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

출원인 : 엘지전자주식회사
Applicant(s)



199⁸ 년 11 월 2 일

특 허 청
COMMISSIONER





특허출원서

【출원번호】 98-036335

【출원일자】 1998/09/03

【발명의 국문명칭】 액정패널 구동방법 및 장치

【발명의 영문명칭】 Method and Apparatus of Driving Liquid Crystal Panel

【출원인】

【국문명칭】 엘지전자 주식회사

【영문명칭】 LG ELECTRONICS INC.

【대표자】 구자홍

【출원인코드】 11006955

【출원인구분】 국내상법상법인

【전화번호】 02-526-4724

【우편번호】 150-721

【주소】 서울특별시 영등포구 여의도동 20번지

【국적】 KR

【대리인】

【성명】 김영호

【대리인코드】 A374

【전화번호】 02-555-5654

【우편번호】 135-080

【주소】 서울특별시 강남구 역삼동 649-4

【발명자】

【국문성명】 정윤철

【영문성명】 JEONG, Yun Cheol

【주민등록번호】 620215-1675827

【우편번호】 137-072

【주소】 서울특별시 서초구 서초2동 1357-12

【국적】 KR

【발명자】

【국문성명】 김창연

【영문성명】 KIM, Chang Yeon

【주민등록번호】 681029-1558418

【우편번호】 430-015

【주소】 경기도 안양시 만안구 안양5동 성원아파트 101동 910호

【국적】 KR

【취지】 특허법 제42조의 규정에 의하여 위와 같이 출원합니다.

대리인

김영호 (인)

【심사청구】 특허법 제60조의 규정에 의하여 위와 같이 출원심사를 청구합니다.

대리인

김영호 (인)

【수신처】 특허청장 귀하

【수수료】

【기본출원료】	20 면	29,000 원
【가산출원료】	9 면	9,000 원
【우선권주장료】	0 건	0 원
【심사청구료】	6 항	301,000 원
【합계】	339,000 원	

【첨부서류】 1. 요약서, 명세서(및 도면) 각 1통

2. 출원서 부분, 요약서, 명세서(및 도면)을 포함하는 FD부분 1통

3. 위임장(및 동 번역문)

【요약서】

【요약】

본 발명은 액정패널의 스캐닝배선에서의 전과지연에 의한 영상의 왜곡과 광투과율의 불균일 현상을 방지 할 수 있는 액정패널 구동방법 및 그 장치에 관한 것이다.

본 발명에서는 스캐닝배선에서의 스캐닝신호의 지연특성에 따라 폭이 증가되는 데이터 신호전압을 신호배선에 공급되게 된다. 이에 따라, 스캐닝배선에서 스캐닝신호가 지연되더라도 모든 액정셀들에 데이터 신호전압이 정확하게 공급되게 되고, 나아가 액정패널에 표시되는 화상이 왜곡되지 않게 된다.

【대표도】

도 8

【명세서】

【발명의 명칭】

액정패널 구동방법 및 장치(Method and Apparatus of Driving Liquid Crystal Panel)

【도면의 간단한 설명】

도1 은 종래의 액정패널 구동장치의 블록도.

도2 는 도1 에 도시된 1라인분의 스캐닝배선의 회로구성을 설명하는 도면.

도3 은 도1 에 도시된 1라인분의 스캐닝배선의 등가회로를 나타내는 도면.

도4 는 통상의 액정구동방법에 따라 액정패널의 스캐닝배선 및 신호배선에 인가되는 신호들의 파형도.

도5 는 통상의 액정패널 구동방법에 따른 스캐닝전압의 상승에지에서의 스캐닝배선의 응답특성을 나타내는 도면.

도6 은 통상의 액정패널 구동방법에 따른 스캐닝전압의 하강에지에서의 스캐닝배선의 응답특성을 나타내는 도면.

도7 은 종래의 프리-스캐닝 방법에 따라 액정패널의 스캐닝배선 및 신호배선에 인가되는 신호들의 파형도.

도8 은 본 발명의 실시 예에 따른 액정패널 구동장치를 개략적으로 도시하는 도면.

도9 는 도8 에 도시된 구동 IC 칩들 각각에 공급되는 출력 인에이블 신호들에 대한 타이밍 차트.

도10 은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 액정패널 구동장치를 개략적으로 도시하는 도면.

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>

10,30 : 액정패널

12 : 스캐닝측 구동부

14 : 신호측 구동부

32A,32B : 게이트 구동 IC 칩

34A내지34F : 데이터 구동 IC 칩

36A내지36E : 폭신장기

【발명의 상세한 설명】

【발명의 목적】

【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】

본 발명은 액정표시기에 관한 것으로, 특히 박막 트랜지스터를 사용하는 액티브 매트릭스 액정표시기를 구동하는 액정표시기 구동방법 및 그 장치에 관한 것이다.

매트릭스 타입 액정표시장치에 있어서, 박막 트랜지스터는 액정패널에 제공된다. 이 매트릭스 타입 액정표시장치는 멀티-라인 멀티플렉스 구동모드에서 낮은 충격계수(Duty Cycle 또는 Duty Ratio)로 구동되더라도 높은 콘트라스트(Contrast)를 산출할 수 있다. 이 매트릭스 타입 액정표시장치는 도1 에서와 같이 다수의 박막 트랜지스터들과 다수의 액정셀들을 가지는 액정패널(10)과, 이 액정패널(10)에 접속된 스캐닝측 구동부(12) 및 신호측 구동부(14)로 구성된다. 스캐닝측 구동부(12)는 액정패널(10)내의 스캐닝배선(11)에 스캐닝전압을 공급한다. 이 스캐닝배선(11)은 박막 트랜지스터들의 게이트전극들이 접속되어진 스캐닝전극들로 구성된

다. 그리고 스캐닝 배선(11)은 신호전극들로 이루어진 신호배선(13)과 교차한다. 이 신호전극들 각각에는 박막 트랜지스터들의 드레인전극들이 접속된다. 한편, 신호측 구동부(14)는 표시 데이터 입력라인(15)으로부터 입력된 표시데이터를 액정셀에 공급될 신호전압으로 변환하고 그 신호전압을 신호배선(13)에 공급한다. 상기 박막 트랜지스터의 턴-온 및 턴-오프(Turn-off)는 스캐닝전압에 의해 제어된다. 박막 트랜지스터가 턴-온된 때에 액정셀은 신호배선(13)으로부터 박막 트랜지스터의 드레인 및 소오스전극들을 경유하여 유입되는 신호전압을 충전하게 된다. 그리고 액정셀은 박막 트랜지스터가 턴-오프된 기간동안 충전되어진 신호전압을 유지하게 된다.

도2 는 1라인에 해당하는 액정패널내의 스캐닝배선(11)을 나타낸다. 각 액정셀들에 대한 박막 트랜지스터(16)의 게이트전극은 스캐닝배선(11)에 접속되고, 각 박막 트랜지스터(16)의 드레인전극은 스캐닝배선(11)과 교차하는 신호배선(13)에 접속된다. 이 1라인에 해당하는 스캐닝배선(11)을 전기적인 등가회로로 나타내면, 도3 에서와 같이 저항들(18)과 캐패시터들(20)에 의해 표현될 수 있다. 이들 저항들(18)은 스캐닝배선(11)의 저항을 구성하며, 그 값은 스캐닝배선(11)을 구성하는 물질과 그리고 폭, 길이 및 두께와 같은 스캐닝배선(11)의 모양에 의해 결정된다. 한편, 캐패시터(20)의 용량값은 박막 트랜지스터들의 게이트전극의 용량값, 액정셀에 포함되어진 전극들간의 용량값, 신호배선(13)과 스캐닝배선(11) 사이의 용량값, 그리고 스캐닝배선(11) 주위의 포유용량값 등이 가산됨에 의해 얻어진 값을 가진다. 이들 저항(18)과 캐패시터(20)는 상승시간(t_r)과 하강시간(t_f)이 짧은

구형파형의 스캐닝 전압이 스캐닝전압 입력단자에 공급되더라도 이 스캐닝전압 입력단자로부터 떨어진, 즉 스캐닝배선(11)의 우측단에 위치한 박막 트랜지스터(16)의 게이트전극에 도달하는 스캐닝전압의 상승시간(t_r)과 하강시간(t_f)이 길어지게 한다. 다시 말하면, 스캐닝전압은 스캐닝전압 입력단자로부터 스캐닝배선(11)의 끝단까지 전파되는 동안 그 전파된 거리에 해당하는 시간만큼 지연된다. 이로 인하여, 스캐닝전압 입력단자로부터 멀리 떨어진, 즉 스캐닝배선(11)의 우측단에 위치한 액정셀에 충전되는 전압이 왜곡된다.

도4 는 스캐닝배선(11)에 공급된 스캐닝전압의 파형이 스캐닝배선에서 전파됨에 따라 왜곡되는 과정을 도시한다. 스캐닝전압(GS)은 신호전압(DS)이 신호배선(13)에 공급되는 기간에 스캐닝전압 입력단자에 공급된다. 이 때, 스캐닝전압 입력단자로부터 떨어진 스캐닝배선(11)의 우측끝단에서는 스캐닝전압(GS)의 상승에지로부터 완만하게 증가하는 지연된 스캐닝 전압(DGS)이 나타나게 된다. 이 지연된 게이트 전압(DGS)에 의해 구동되는 스캐닝배선(11)의 우측끝단에 위치한 박막 트랜지스터(16)는 지연된 게이트 전압(DGS)이 자신의 문턱전압(Threshold Voltage, V_{th})보다 높아지는 시점, 즉 스캐닝 전압(GS)의 상승에지로부터 도3 에서의 저항(18)의 저항값과 캐패시터(20)의 용량값의 곱에 해당하는 시정수(τ_1) 만큼 경과된 시간에 턴-온된다. 그리고 지연된 스캐닝 전압(DGS)은 스캐닝전압(GS)의 하강에지로부터 완만하게 감소된다. 이 때, 스캐닝배선(11)의 우측끝단에 위치한 박막 트랜지스터(16)는 지연된 게이트 전압(DGS)이 자신의 문턱전압(Threshold Voltage, V_{th})보다 낮아지는 시점, 즉 스캐닝 전압(GS)의 상승에지로부터 상기 시정수(τ_1) 만큼 경과

된 시간에 턴-오프 된다. 결과적으로, 스캐닝전압 입력단자로부터 떨어진 스캐닝 배선(11)의 우측끝단에 위치한 박막 트랜지스터(16)의 게이트전극에는 스캐닝전압(GS) 보다 시정수(τ_1)에 해당하는 시간만큼 지연되어진 유효 게이트 전압(EGS)이 인가된다. 이 유효 스캐닝 전압(EGS)에 의해, 스캐닝전압 입력단자로부터 떨어진, 즉 스캐닝배선(11)의 우측끝단에 위치하는 액정셀은 신호전압(DS)의 상승에지로부터 스캐닝배선(11)의 시정수만큼 경과된 시점에서부터, 신호전압(DS)의 하강에지로부터 스캐닝배선(11)의 시정수에 해당하는 시간만큼 경과된 시점까지 이르는 기간 동안 신호전압을 충전하게 된다. 다시 말하면, 이 액정셀은 스캐닝전압(GS)의 하강에지로부터 시정수의 기간동안 다음 라인의 신호전압을 충전하게 된다. 따라서, 이 액정셀에 충전되는 유효충전전압(ECDS)은 신호전압(DS)을 유지하지 못하고 다음 라인의 액정셀에 인가될 신호전압과의 차전압만큼 변하게 된다.

도5 와 도6 은 스캐닝전압(GS)이 액정패널(10)의 스캐닝배선(11)에 인가된 경우에 박막 트랜지스터들(16)의 게이트전극들 각각에 나타나는 전압변화를 도시한다. 도5 는 스캐닝전압(GS)의 상승에지의 경우에 박막 트랜지스터들(16)의 게이트전극들 각각에서의 전압변화들을 그리고 도6 은 스캐닝전압(GS)의 하강에지의 경우에 박막 트랜지스터들(16)의 게이트전극들 각각에서의 전압변화들을 각각 나타낸다. 도5 및 도6 에서 스캐닝배선(11)에 접속된 박막 트랜지스터들(16)의 게이트전극들상의 전압들이 완만하게 변하는 것으로 나타난다. 이를 통하여, 스캐닝배선(11)에서의 스캐닝전압의 전파지연량이 크다는 것을 알 수 있다. 이러한 스캐닝배선(11)에서의 스캐닝전압의 전파지연으로 인하여, 액정셀들에 충전되는 신호전압이

왜곡된다. 이로 인하여, 액정패널(10)에 표시되는 영상이 왜곡되고 아울러 액정패널의 좌측과 우측에서의 광 투과도가 달라지게 된다. 이러한 단점들은 스캐닝배선(11)이 길어질수록 더욱 더 심화된다.

이러한 액정표시장치의 단점들을 해소하기 위한 방안으로 프리-스캐닝 방법이 미국특허 제 4,649,383 호에 의해 개시되었다. 이 프리-스캐닝 방법은 도7에 서와 같이, 신호배선에 공급되는 신호전압(DS) 보다 스캐닝배선의 시정수만큼 앞서 는 프리-스캐닝 전압을 스캐닝배선에 공급함으로써 스캐닝배선에 접속된 박막 트랜 지스터들의 턴-온 및 턴-오프 시점을 앞당긴다. 이에 따라, 액정셀에 충전되는 충 전전압은 다음 라인의 액정셀에 공급될 신호전압의 영향을 받지 않게 된다. 이 결 과, 프리-스캐닝 방법은 액정패널에 표시되는 영상의 왜곡을 방지할 수 있었고 아 울러 액정패널의 좌우 측에서의 광 투과율을 균일하게 할 수 있었다.

그러나, 이 프리-스캐닝 방법에서는 스캐닝전압 입력단자에 공급되는 스캐닝 전압의 상승에지와 하강에지가 신호전압의 그것들 보다 시간적으로 당겨짐으로 인 하여 스캐닝전압 입력단자와 가까운 스캐닝배선 상에 위치한 액정셀의 신호전압 충 전시간이 줄어들게 된다. 아울러, 스캐닝전압 입력단자에 가깝게 위치한 액정셀들 의 충전특성과 그로부터 멀리 떨어진 액정셀들의 상에 위치한 액정셀들간의 충전특 성이 달라진다. 이로 인하여, 액정패널에 표시되는 영상이 왜곡되고 액정패널의 좌측과 우측에서의 광투과율이 균일하지 않게 된다.

게이트 신호의 지연으로 인한 영향을 해소하기 위한 다른 방안으로 신호배선 들에 공급되는 신호전압들의 타이밍을 조절하는 디스플레이 디바이스가 미합중국

특히 제4,750,813호에 개시되어 있다. 이 디스플레이 디바이스에서는 신호측 구동 회로로부터 신호배선에 공급되는 신호전압들중 일부가 지연됨으로써 스캐닝측 구동 회로로부터 멀리 떨어진 액정셀에도 신호전압이 정확하게 충전되게 한다. 이에 따라, 디스플레이 디바이스에서는 액정패널에 표시되는 영상의 왜곡이 나타나지 않게 되고 아울러 액정패널의 좌우 측에서의 광 투과율이 균일하게 될 수 있었다.

그러나, 미합중국 특허 제4,750,813호에 개시되어진 디스플레이 디바이스에서는 신호측 구동회로와 액정패널의 사이에서 신호전압들을 지연시켜야 하므로 많은 회로소자들이 소요 될 수밖에 없음은 물론 그 회로 구성이 복잡하게 될 수밖에 없다. 더불어, 디스플레이 디바이스는 신호전압들을 지연시키기 위한 소자들이 액정패널 상에 탑재되어야만 하기 때문에 액정패널의 패드영역을 커지게 함과 아울러 액정패널의 유효 화면 영역을 감소시키게 된다.

【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

따라서, 본 발명의 목적은 스캐닝배선에서의 전파지연에 의한 영상의 왜곡과 광 투과율의 불균일 현상을 방지 할 수 있는 액정패널 구동방법 및 그 장치를 제공함에 있다.

【발명의 구성 및 작용】

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 액정패널 구동방법은 액정패널의 스캐닝배선에 펄스 형태의 스캐닝 전압을 제공하는 단계와, 스캐닝배선 상의 위치에 따라 폭이 증가되는 데이터신호전압을 신호배선에 제공하는 단계를 포함한다.

본 발명에 따른 액정패널 구동방법은 액정패널의 스캐닝배선에 펄스 형태의 스캐닝 전압을 제공하는 단계와, 신호배선에 데이터 신호전압들을 제공하는 단계와, 신호배선에 공급되어질 신호전압들이 상기 스캐닝 배선의 위치에 따라 서로 다른 폭을 가지게끔 하는 단계를 포함한다.

본 발명에 따른 액정패널 구동방법은 액정패널의 신호배선의 위치에 따라 폭이 증가되는 스캐닝 신호 전압을 스캐닝배선에 공급하는 단계와, 스캐닝배선의 위치 따라 폭이 증가되는 데이터 신호전압을 신호배선에 공급하는 단계를 포함한다.

본 발명에 따른 액정패널 구동장치는 액정패널의 스캐닝배선에 펄스 형태의 스캐닝 전압을 제공하는 스캐닝측 구동수단과, 스캐닝배선 상의 위치에 따라 폭이 증가되는 데이터신호전압을 신호배선에 제공하는 데이터 구동수단을 구비한다.

본 발명에 따른 액정패널 구동장치는 액정패널의 스캐닝배선에 펄스 형태의 스캐닝 전압을 제공하는 스캐닝측 구동수단과, 신호배선에 데이터 신호전압들을 제공하는 데이터 구동수단과, 신호배선에 공급되어질 신호전압들이 스캐닝 배선의 위치에 따라 서로 다른 폭을 가지게끔 하는 폭조절수단을 구비한다.

본 발명에 따른 액정패널 구동장치는 액정패널의 신호배선의 위치에 따라 폭이 증가되는 스캐닝 신호 전압을 스캐닝배선에 공급하는 스캐닝측 구동수단과, 스캐닝배선의 위치 따라 폭이 증가되는 데이터 신호전압을 상기 신호배선에 공급하는 데이터 구동수단을 구비한다.

상기 목적 외에 본 발명의 다른 목적 및 장점들은 첨부한 도면을 참조하는 본 발명의 바람직한 실시 예에 대한 설명을 통하여 명백하게 드러나게 될 것이다.

이하, 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부한 도8 내지 도10 을 참조하여 상세히 설명하기로 한다.

도8 을 참조하면, 액정패널(30)의 스캐닝배선(GW)을 구동하기 위한 게이트 구동 IC 칩들(32A,32B)과, 액정패널(30)의 신호배선(DW)을 구동하기 위한 데이터 구동 IC 칩들(34A내지34F)을 구비하는 본 발명의 실시 예에 따른 액정패널 구동장치(30)가 도시되어 있다. 스캐닝배선(GW)은 다수의 게이트 라인들, 예를 들면, m개의 게이트 라인(GL1내지GLm)들을 구비하며, 이들 게이트 라인들(GL1내지GLm) 각각에는 다수의 박막 트랜지스터들(도시하지 않음)의 게이트전극들이 접속되게 된다. 게이트 구동 IC 칩들(32A,32B)은 다수의 게이트라인들(GL1내지GLm)을 분할·구동하게 된다. 이를 상세히 하면, 제1 게이트 구동 IC 칩(32A)은 게이트 캐리 라인(31)을 통해 게이트 스타트 펄스(GSP)가 공급된 때 첫 번째 내지 m/2 번째 게이트라인들(GL1내지GLm/2)에 게이트신호를 순차적으로 공급하게 된다. 그러면 첫 번째 내지 m/2 번째 게이트라인들(GL1내지GLm/2)은 제1 게이트 구동 IC 칩(32A)으로부터 순차적으로 공급되는 스캐닝신호에 의해 순차적으로 구동되게 된다. 아울러, 제1 게이트 구동 IC 칩(32A)은 m/2번째 게이트라인(GLm/2)이 구동된 때에 제2 게이트 구동 IC 칩(32B)의 캐리단자에 특정논리의 게이트 캐리 펄스(GCP)를 공급하게 된다. 제2 게이트 구동 IC 칩(32B)은 제1 게이트 구동 IC 칩(32A)으로부터의 게이트 캐리 펄스(GCP)에 응답하여 $\frac{m}{2} + 1$ 번째 내지 m번째 게이트라인들(GLm/2+1내지GLm)에 스캐닝신호를 순차적으로 공급하게 된다. 제2 게이트 구동 IC 칩(32B)으로부터 순

차적으로 공급되는 스캐닝신호에 의해, $\frac{m}{2} + 1$ 번째 내지 m 번째 게이트라인들 (GL $m/2+1$ 내지 GL m)은 순차적으로 구동되게 된다. 또한, 제2 게이트 구동 IC 칩 (32B)은 m 번째 게이트 라인(GL m)이 구동된 후에 제1 게이트 구동 IC 칩(32A)과 마찬가지로 게이트 캐리 펄스(GCP)를 발생하여 후단에 접속되어질 게이트 구동 IC 칩(도시하지 않음)에 공급하게 된다. 한편, 신호배선(DW)은 게이트라인들(GL1 내지 GL m)과 교차됨과 아울러 나란하게 배열되어진 다수의 데이터라인들, 예를 들면, n 개의 데이터라인들(DL1 내지 DL n)로 구성되게 된다. 이들 다수의 데이터라인들(DL1 내지 DL n) 각각에는 다수의 박막 트랜지스터들의 소오스단자들이 접속되게 된다. 이들 데이터라인들(DL1 내지 DL n)은 데이터 구동 IC 칩들(34A 내지 34F)에 의해 k 개씩 분할·구동되게 된다. 즉, 액정패널(30)의 제1 영역 내에 배열되어진 k 개의 데이터라인들(DL1 내지 DL k)은 제1 데이터 구동 IC 칩(34A)에 의해 구동되고, 액정패널 (30)의 제2 내지 제6 영역들 각각에 포함되어진 k 개씩의 데이터라인들(DL $k+1$ 내지 DL2 k , DL2 $k+1$ 내지 DL3 k , DL3 $k+1$ 내지 DL4 k , DL4 $k+1$ 내지 DL5 k , DL5 $k+1$ 내지 DL6 k)은 제2 내지 제6 데이터 구동 IC 칩들(34B 내지 34F) 각각에 의해 구동되게 된다. 제1 내지 제6 데이터 구동 IC 칩들(34A 내지 34F)은 데이터버스(35)로부터 k 개의 데이터라인분씩의 데이터를 순차적으로 입력하게 된다. 이를 위하여, 제1 내지 제6 데이터 구동 IC 칩들(34A 내지 34F)은 데이터 스타트 라인(33)에 직렬 접속됨과 아울러 데이터버스 (35) 및 클럭라인(37)에 병렬 접속되게 된다. 데이터버스(35)를 통해 제1 내지 제 6 데이터 구동 IC 칩들(34A 내지 34F)에 공급되는 데이터는 클럭라인(37)상의 데이터

클럭(DCLK)에 동기 된다. 제1 내지 제6 데이터 구동 IC 칩들(34A내지34F)의 데이터 입력과정을 상세히 설명하면, 제1 데이터 구동 IC 칩(34A)은 데이터 스타트 라인(33)으로부터 데이터 스타트 펄스(DSP)가 인가된 때에 클럭라인(37)으로부터의 데이터클럭(DCLK)에 맞추어 데이터버스(35)로부터 k개의 데이터라인분의 데이터를 입력하게 된다. k개의 데이터라인분의 데이터가 입력된 때에 제1 데이터 구동 IC 칩(34A)은 데이터 캐리 펄스(DCP)를 발생하고 그 데이터 캐리 펄스(DCP)를 제2 데이터 구동 IC 칩(34B)에 공급하게 된다. 제2 데이터 구동 IC 칩(34B)은 제1 데이터 구동 IC 칩(34A)으로부터 데이터 캐리 펄스(DCP)가 인가된 때에 클럭라인(37)으로부터의 데이터클럭(DCLK)을 이용하여 데이터버스(35)로부터 k개의 데이터라인분의 데이터를 입력하게 된다. 아울러, 제2 데이터 구동 IC 칩(34B)은 k개의 데이터 라인분의 데이터가 입력된 후에 데이터 캐리 펄스(DCP)를 제3 데이터 구동 IC 칩(34C)에 공급하게 된다. 제2 데이터 구동 IC 칩(34B)에 직렬 접속되어진 제3 내지 제6 데이터 구동 IC 칩들(34C내지34F)은 순차적으로 제2 데이터 구동 IC 칩(34B)과 동일하게 구동되어 각각 k개의 데이터 라인분의 데이터를 입력하게 된다. 또한, 제1 내지 제6 데이터 구동 IC 칩들(34A내지34F) 각각은 출력 인에이블 신호(OE)가 인가될 때에 k개의 데이터라인들(DL1내지DLn) 각각에 데이터신호를 공급하게 된다. 데이터라인들 각각에 공급되는 데이터신호는 데이터 구동 IC 칩들(34A내지34F)에서 데이터가 아날로그 형태로 변환됨과 아울러 보정됨에 의하여 생성되게 된다.

또한, 액정패널 구동장치에는 제1 데이터 구동 IC 칩(34A)에 접속되어진 인에이블 라인(39)과 제6 데이터 구동 IC 칩(34F) 사이에 직렬 접속된 제1 내지 제5

폭신장기들(36A내지36E)이 추가로 포함되어 있다. 제1 폭신장기(36A)는 인에이블 라인(39)으로부터의 도9 에서와 같은 출력 인에이블 신호(OE)의 폭을 일정한 기간만큼 신장시키고 도9 에서와 같이 1차적으로 신장되어진 출력 인에이블 신호(이하 "1차 신장된 출력 인에이블 신호(EOE1)"라 함)를 제2 데이터 구동 IC 칩(34B) 및 제2 폭신장기(36B)에 공급하게 된다. 제2 폭신장기(36B)는 제1 폭신장기(36A)로부터의 1차 신장된 인에이블 신호(EOE1)를 일정한 기간만큼 2차적으로 신장시키고 도9 에서와 같이 2차적으로 신장되어진 출력 인에이블 신호(이하 "2차 신장된 출력 인에이블 신호(EOE2)"라 함)를 제3 데이터 구동 IC 칩(34C) 및 제3 폭신장기(36C)에 공급하게 된다. 제3 폭신장기(36C)는 제2 폭신장기(36B)로부터의 2차 신장된 인에이블 신호(EOE2)를 일정한 기간만큼 3차적으로 신장시키고 도9 에서와 같이 3차적으로 신장되어진 출력 인에이블 신호(이하 "3차 신장된 출력 인에이블 신호(EOE3)"라 함)를 제4 데이터 구동 IC 칩(34D) 및 제4 폭신장기(36D)에 공급하게 된다. 제4 폭신장기(36D)는 제3 폭신장기(36C)로부터의 3차 신장된 인에이블 신호(EOE3)를 일정한 기간만큼 4차적으로 신장시키고 도9 에서와 같이 4차적으로 신장되어진 출력 인에이블 신호(이하 "4차 신장된 출력 인에이블 신호(EOE4)"라 함)를 제5 데이터 구동 IC 칩(34E) 및 제5 폭신장기(36E)에 공급하게 된다. 제5 폭신장기(36E)는 제4 폭신장기(36D)로부터의 4차 신장된 인에이블 신호(EOE4)를 일정한 기간만큼 5차적으로 신장시키고 도9 에서와 같이 5차적으로 신장되어진 출력 인에이블 신호(이하 "5차 신장된 출력 인에이블 신호(EOE5)"라 함)를 제6 데이터 구동 IC 칩(34F)에 공급하게 된다. 이들 제1 내지 제5 폭신장기들(36A내지36E)에 의하

여 일정한 기간 만큼씩 길어질 폭을 가지게 되는 6개의 출력 인에이블 신호들(OE,EOE1내지EOE5)이 제1 내지 제6 데이터 구동 IC 칩들(34A내지34F)에 각각 공급되게 된다. 이들 6개의 출력 인에이블 신호들(OE,DOE1내지DOE6) 각각에 응답하는 제1 내지 제6 데이터 구동 IC 칩들(34A내지34F) 각각은 출력 인에이블 신호들 각각의 폭에 해당하는 기간동안 k개씩의 데이터신호를 출력하게 된다. 다시 말하여, 제1 데이터 구동 IC 칩(34A)는 출력 인에이블 신호(OE)의 폭에 해당하는 기간동안 k개의 데이터신호를 액정패널(30) 상의 k개의 데이터라인들(DL1내지DLk)에 공급하게 된다. 제2 내지 제6 데이터 구동 IC 칩들(34B내지34F) 각각은 출력 인에이블 신호(OE)의 폭 보다 일정한 폭씩 점진적으로 커진 폭에 해당하는 기간동안 k개의 데이터신호를 액정패널(30) 상의 k개의 데이터라인(DLk+1내지DLn)에 공급하게 된다. 제1 내지 제5 폭신장기들(36A내지36E) 각각에 의해 신장되는 폭은 게이트라인을 통해 전송되는 스캐닝신호가 k개의 데이터라인들이 배열되어진 거리를 통과하는 기간에 해당하게끔 설정되게 된다. 이에 따라, 게이트라인(GL)의 시점(즉 제1 영역의 시작부)으로부터 게이트라인(GL)의 종점(즉, 제6 영역의 종료부)까지 전달되는 스캐닝신호가 지연되더라도 데이터신호들이 데이터라인들(DL)에 정확하게 공급되게 된다. 이 결과, 액정패널(30)에 포함되어진 액정셀들(도시하지 않음) 각각에는 정확한 데이터신호가 공급되게 되고, 나아가 액정패널(30)에 표시되는 화상이 왜곡되지 않게 된다. 제1 내지 제5 폭신장기들(36A내지36E)은 단안정 멀티 바이브레이터(Mono stable multibivator)를 이용하여 출력 인에이블신호의 폭을 신장시킬 수 있다. 또한, 제1 내지 제5 폭신장기들(36A내지36E)은 인에이블 라인(39)에 공통적으로

로 접속됨과 아울러 제2 내지 제6 데이터 구동 IC 칩들(34A내지34F)에 각각 접속될 수 있다.

도10 에는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 액정패널 구동장치가 도시되어 있다. 도10 에 도시된 액정패널 구동장치는 도8 에서의 제1 내지 제5 폭신장기들(36A내지36E)이 하나의 폭신장기(36)로 대체됨과 아울러 인에이블 라인(39)이 제1 내지 제5 데이터 구동 IC 칩들(34A내지34E)에 공통적으로 접속되어진 회로구성을 가진다. 이 폭신장기(36)는 인에이블 라인(39)으로부터의 출력 인에이블 신호(OE)의 폭을 게이트라인(GL)에서의 스캐닝신호의 지연시간에 해당하는 폭 만큼 신장시키고 그 신장되어진 출력 인에이블 신호를 제6 데이터 구동 IC 칩(34F)에 공급하게 된다. 이에 따라, 제1 내지 제5 데이터 구동 IC 칩들(34A내지34E) 모두는 출력 인에이블 신호의 인에이블 기간에 k개씩의 데이터신호들을 액정패널(30)에 공급하게 되는 반면에 제6 데이터 구동 IC 칩(34F)은 출력 인에이블신호(OE)의 인에이블 기간 보다 게이트라인(GL)에서의 지연시간 만큼 긴 시간동안 k개의 데이터신호들을 액정패널(30)에 공급하게 된다. 이러한 동작에 의해, 액정패널(30)에 포함되어진 액정셀들 각각에는 데이터신호가 정확하게 인가되게 된다. 이 결과, 액정패널(30)에 표시되는 화상은 왜곡되지 않게 된다. 이러한 회로 구성을 가지는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 액정패널 구동장치는 도8 에서의 액정패널 구동장치에 비하여 회로구성을 간소화 할 수 있다는 장점을 가지게 된다.

【발명의 효과】

상술한 바와 같이, 본 발명에서는 액정패널의 스캐닝배선에서의 지연특성에

따라 데이터신호들이 신호배선에 공급되는 기간이 길어지게 됨으로써 액정셀들에 충전되는 신호전압이 왜곡되지 않도록 한다. 이에 따라, 본 발명은 액정패널에 왜곡되지 않은 영상이 표시되도록 함과 아울러 액정패널의 좌측 및 우측에서의 광 투과도를 균일하게 할 수 있다. 이와 더불어, 본 발명에서는 데이터 구동 IC 칩들로부터 액정패널의 신호배선에 공급되는 신호전압들의 타이밍이 데이터 구동 IC 칩들과 그 칩들을 제어하는 회로들에 의해 조절됨으로써 액정패널의 패드영역을 최소화되게 됨은 물론 액정패널의 유효 화면 영역이 커지게 된다.

이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허 청구의 범위에 의해 정하여져야만 할 것이다.

【특허청구범위】

【청구항 1】

스캐닝배선과 신호배선과의 교차점들 각각에, 스캐닝배선과 신호배선에 접속되어진 박막 트랜지스터들과 함께 액정셀이 마련된 매트릭스 타입 액정패널을 구동하는 방법에 있어서,

상기 스캐닝배선에 펄스 형태의 스캐닝 전압을 제공하는 단계와,

상기 스캐닝배선 상의 위치에 따라 폭이 증가되는 데이터신호전압을 상기 신호배선에 제공하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 액정패널 구동 방법.

【청구항 2】

스캐닝배선과 신호배선과의 교차점들 각각에, 스캐닝배선과 신호배선에 접속되어진 박막 트랜지스터들과 함께 액정셀이 마련된 매트릭스 타입 액정패널을 구동하는 방법에 있어서,

상기 스캐닝배선에 펄스 형태의 스캐닝 전압을 제공하는 단계와,

상기 신호배선에 데이터 신호전압들을 제공하는 단계와,

상기 신호배선에 공급되어질 신호전압들이 상기 스캐닝 배선의 위치에 따라서 서로 다른 폭을 가지게끔 하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 액정패널 구동 방법.

【청구항 3】

스캐닝배선과 신호배선과의 교차점들 각각에, 스캐닝배선과 신호배선에 접속되어진 박막 트랜지스터들과 함께 액정셀이 마련된 매트릭스 타입 액정패널을 구동

하는 방법에 있어서,

상기 신호배선의 위치에 따라 폭이 증가되는 스캐닝 신호 전압을 상기 스캐닝배선에 공급하는 단계와,

상기 스캐닝배선의 위치 따라 폭이 증가되는 데이터 신호전압을 상기 신호배선에 공급하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 액정패널 구동방법.

【청구항 4】

스캐닝배선과 신호배선과의 교차점들 각각에, 스캐닝배선과 신호배선에 접속되어진 박막 트랜지스터들과 함께 액정셀이 마련된 매트릭스 타입 액정패널을 구동하는 장치에 있어서,

상기 스캐닝배선에 펄스 형태의 스캐닝 전압을 제공하는 스캐닝측 구동수단과,

상기 스캐닝배선 상의 위치에 따라 폭이 증가되는 데이터신호전압을 상기 신호배선에 제공하는 데이터 구동수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 액정패널 구동장치.

【청구항 5】

스캐닝배선과 신호배선과의 교차점들 각각에, 스캐닝배선과 신호배선에 접속되어진 박막 트랜지스터들과 함께 액정셀이 마련된 매트릭스 타입 액정패널을 구동하는 장치에 있어서,

상기 스캐닝배선에 펄스 형태의 스캐닝 전압을 제공하는 스캐닝측 구동수단과,

상기 신호배선에 데이터 신호전압들을 제공하는 데이터 구동수단과,

상기 신호배선에 공급되어질 신호전압들이 상기 스캐닝 배선의 위치에 따라서 서로 다른 폭을 가지게끔 하는 폭조절수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 액정패널 구동 장치.

【청구항 6】

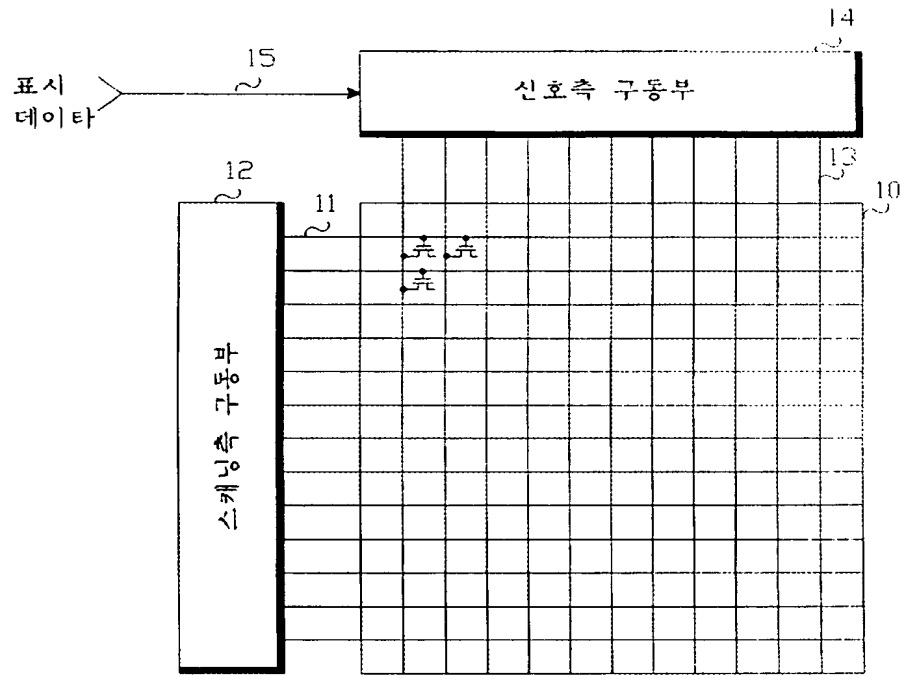
- 스캐닝배선과 신호배선과의 교차점들 각각에, 스캐닝배선과 신호배선에 접속되어진 박막 트랜지스터들과 함께 액정셀이 마련된 매트릭스 타입 액정패널을 구동하는 장치에 있어서,

상기 신호배선의 위치에 따라 폭이 증가되는 스캐닝 신호 전압을 상기 스캐닝배선에 공급하는 스캐닝측 구동수단과,

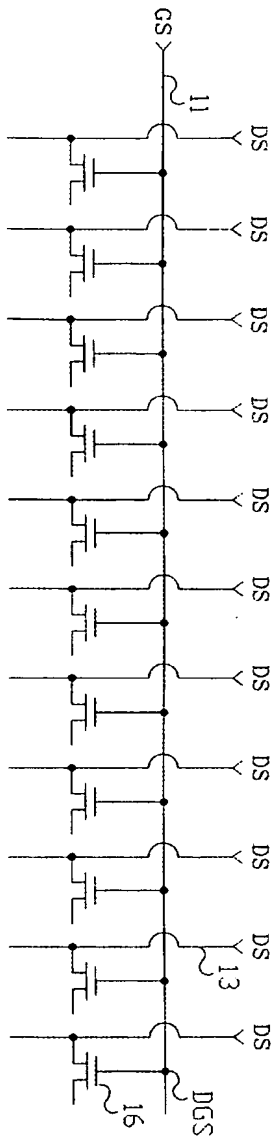
상기 스캐닝배선의 위치 따라 폭이 증가되는 데이터 신호전압을 상기 신호배선에 공급하는 데이터 구동수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 액정패널 구동장치.

【도면】

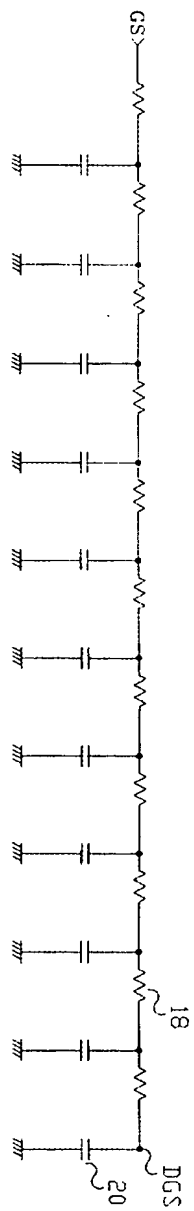
【도 1】



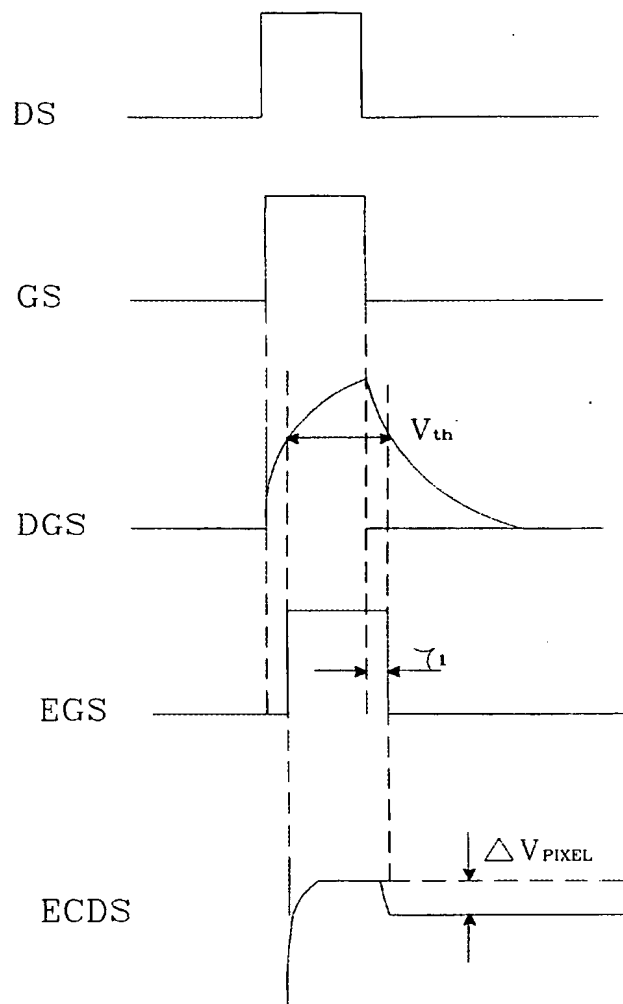
【도 2】



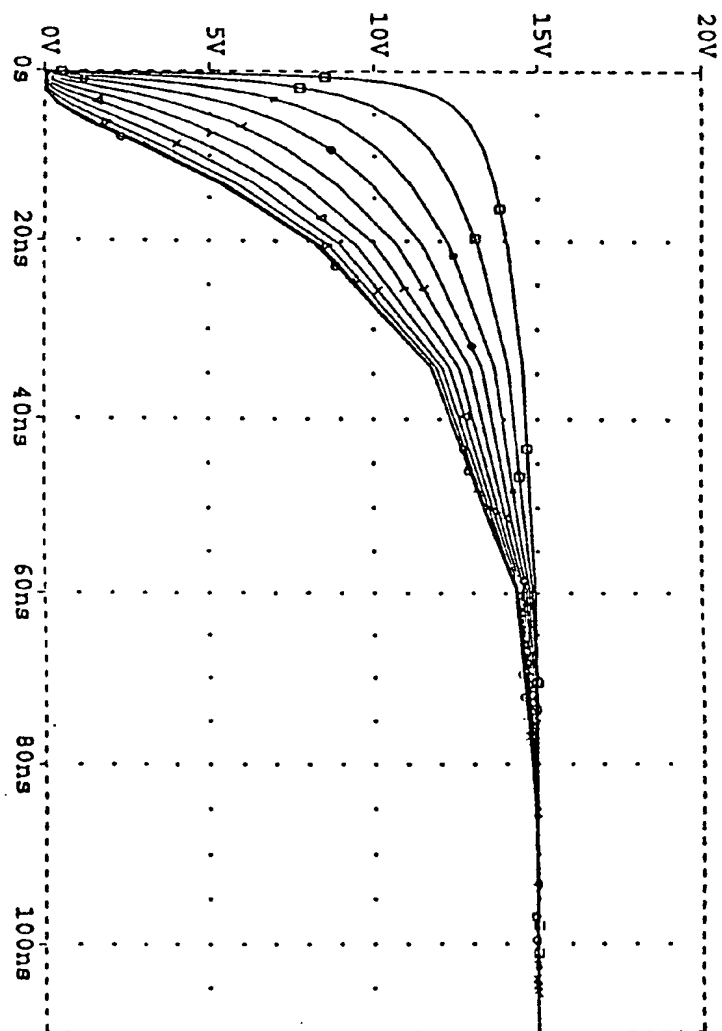
【图 3】



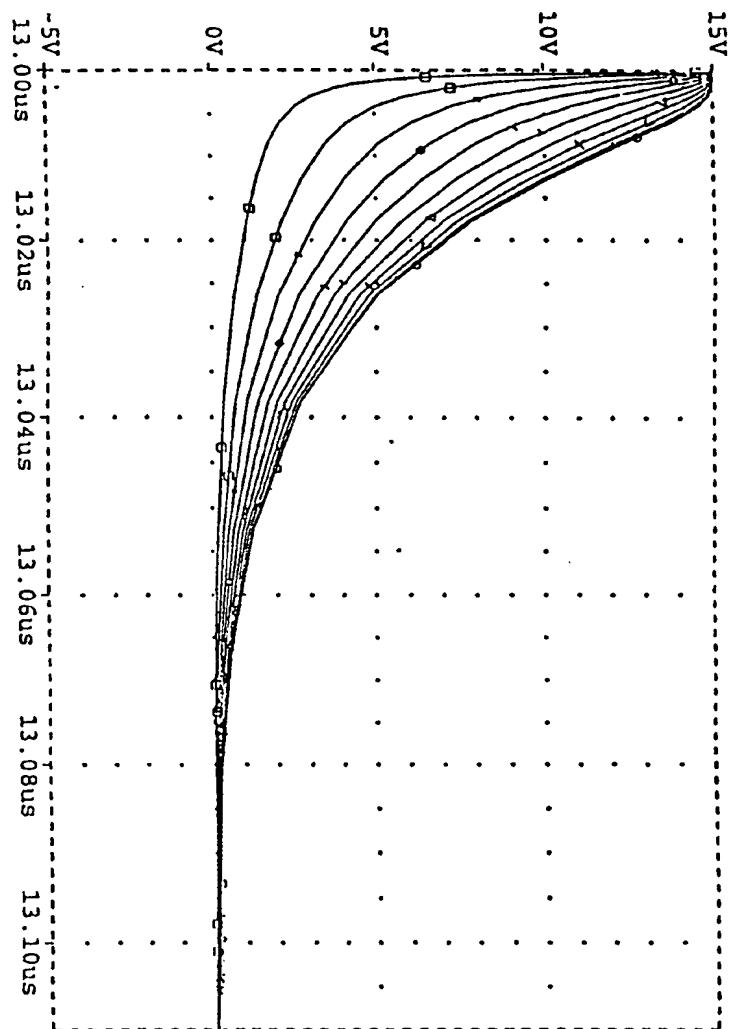
【도 4】



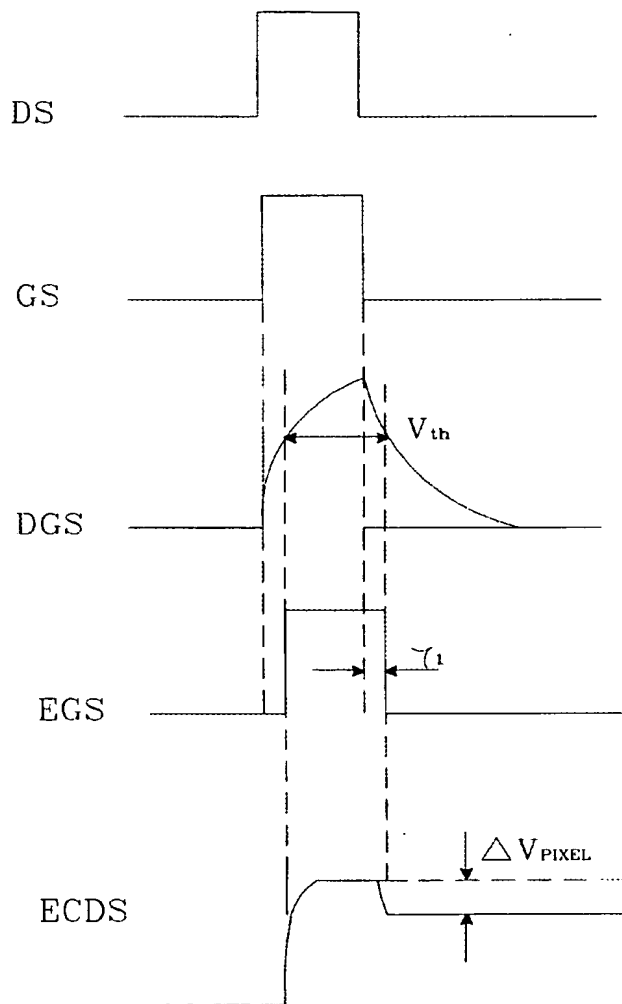
【図 5】



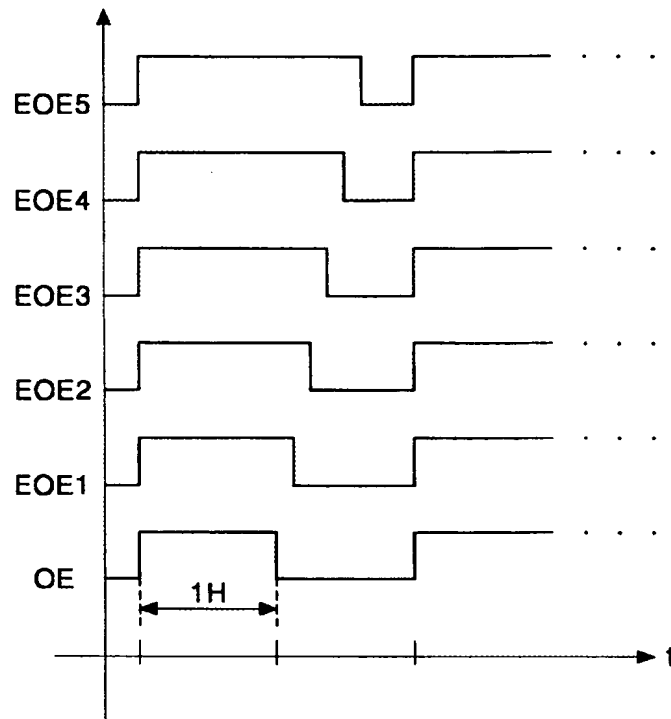
【도 6】



【도 7】



【図 8】



【도 10】

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ **BLACK BORDERS**

☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

☒ **FADED TEXT OR DRAWING**

☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**

☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**

☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.